

量子ドット面発光レーザー

斎藤 英彰・西 研一

面発光レーザーは、低消費電力、低コスト、2次元集積などの利点からアメリカを中心に研究開発が盛んに行われている。近年、Al酸化狭窄によって面発光レーザーの低闘値電流化が進んだが、さらに特性改善のため活性層に量子ドット構造をもつ面発光レーザーも試作されている。

ここでは量子ドット面発光レーザーについて、量子ドットによるレーザー特性改善のひとつとして偏光制御を中心に紹介し、さらに今後の展望について述べる。

1. 量子ドット面発光レーザー

GaAs上のInGaAsのような歪み系のヘテロエピタキシャル成長を使った量子ドット成長は、自己形成的に行われるため特に成長装置やプロセス装置を必要としない。さらに、自己形成量子ドットは欠陥が入らないことから発光効率が高く、レーザーなどの光素子に適用が可能である。自己形成量子ドットの面密度は 10^{10} cm^{-2} から 10^{11} cm^{-2} であるが、多層化によってレーザー発振に必要な利得を得ることも容易である。初めに10層に多層化した量子ドットを活性層として量子ドット面発光レーザーの室温CW発振が実現した¹⁾。図1は量子ドット面発光レーザーの構造断面図である。

量子ドット面発光レーザーの成長工程は次のとおりである。①n型(100)GaAs基板上にn型AlAs/GaAs分布型プラグ反射鏡(DBR)、中間層を成長する。②In_{0.5}Ga_{0.5}As量子ドット/AlGaAs障壁層を成長する。③p型中間層、AlAs/GaAs DBRを成長する。①～③までを固体ソースMBEを使って連続的に行い、量子ドットの形成は成長中にRHEED観察により制御する。従来の面発光レーザーの量子井戸活性層を量子ドット構造(10周期積層構造)に置き換えただけであり、成長後の素子化プロセスも通常の面発光レーザーと同様の工程で行える。

2. 偏光制御

本来、量子ドットはエネルギー幅の狭い状態密度を有す

ることが期待されている。しかしながら、現状得られている量子ドットでは、そのサイズばらつきによって発光線幅が増大し、レーザー化した場合に、低闘値、高温特などの特性は未だ出現していない。一方、発光狭線幅以外にも量子ドットの特徴をデバイスに応用することが考えられている。そのひとつとして、量子ドットの形状異方性を利用し、面発光レーザーの偏光を制御することが行われた²⁾。

In_{0.5}Ga_{0.5}As量子ドットの形状はAFM観察やRHEED観察から、図2の模式図のように[011]方向が33 nm、[011]方向が17 nmと、面内で[011]方向に長い異方性をもつことがわかった。また、図3の室温PLスペクトルにみられるように、形状異方性を反映して量子ドットか

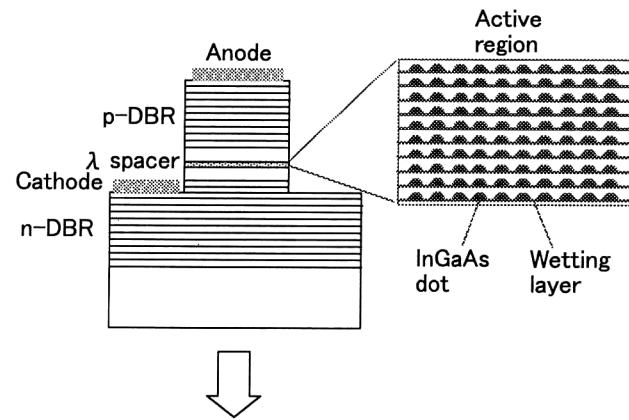


図1 量子ドット面発光レーザーの構造。

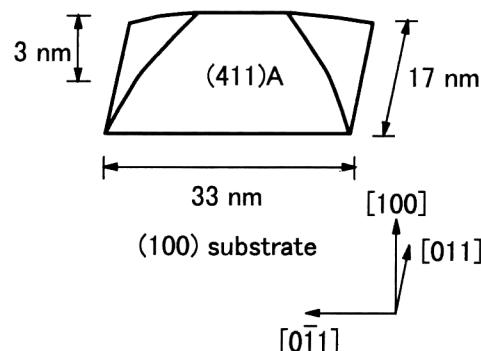


図2 InGaAs量子ドット形状の模式図。

NEC光・超高周波デバイス研究所(〒305-8501つくば市御幸が丘34)
E-mail: saitoh@obl.cl.nec.co.jp

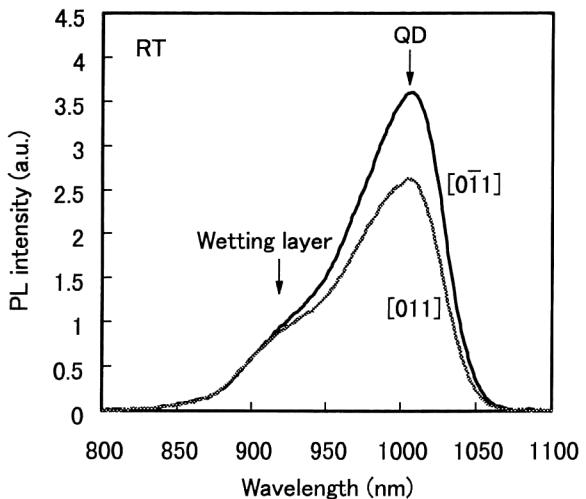


図3 InGaAs 量子ドットからの偏光 PL スペクトル (室温).

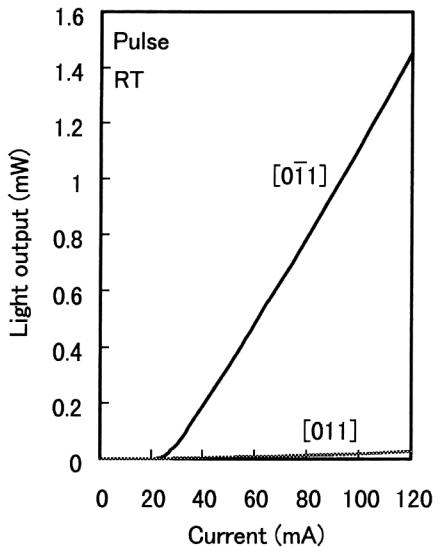


図4 室温における量子ドット面発光レーザーの発振特性 (素子サイズ $25 \times 25 \mu\text{m}$).

らの発光 (波長 1000 nm) は、 $[0\bar{1}1]$ 方向での強度が大きい光学異方性を示す ($[0\bar{1}1]/[011]=1.37$)。

図4は、形状異方性をもつ量子ドットを活性層とした量子ドット面発光レーザーのI-L特性 (室温) である。発振波長は 985 nm で、量子ドットの基底準位の利得による発振である。レーザー発振は $[0\bar{1}1]$ 方向に偏光しており、 $[0\bar{1}1]$ 方向 1 mW 出力時の $[011]$ 方向との消光比 18 dB が得られた。レーザー発振の偏光は、PLスペクトルでみられたように、 $[0\bar{1}1]$ 方向に大きい光学利得によるものと考えられる。

3. 今後の展望

現在複数の研究機関から量子ドット面発光レーザーの発振が報告され、高反射DBRを使った単層量子ドットによ

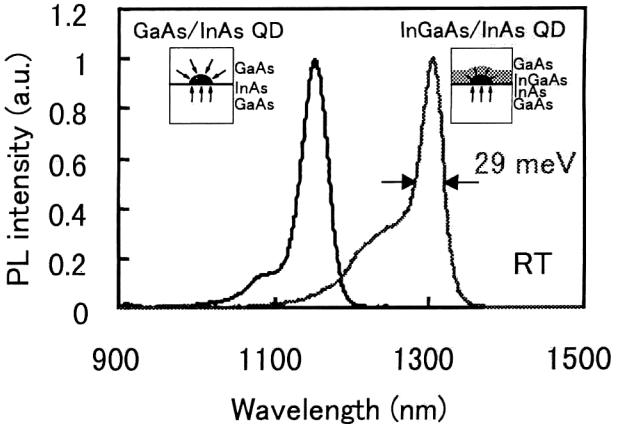


図5 GaAs 基板上での InGaAs 埋め込み InAs 量子ドット の PL スペクトル.

るレーザー発振や³⁾、酸化狭窄構造の採用による低閾値化 (200 μA 以下)⁴⁾ が相次いで実現している。ただし、今後レーザー特性を改善する上では、量子ドットのサイズ均一化が不可欠なものとなると予想される。

一方、GaAs 基板上の In(Ga)As 量子ドットでは、従来の量子井戸では困難な GaAs 基板上で 1.3 μm 以上の発光を得ることが可能となっている⁵⁾。これは、量子ドットが 3 次元で歪み緩和を起こすので、In 組成が高く InGaAs 量子井戸の臨界膜厚以上の大きさのものが形成できるためである。図5は GaAs 基板上 InAs 量子ドットを InGaAs 歪み緩和層で埋め込んだものの PL スペクトルである。InAs ドットのサイズが直径 42 nm、高さ 14 nm と大きいため長波長の発光が得られる。さらに InGaAs 埋め込み層の In 組成を高くして InAs 量子ドットの歪み緩和を大きくすることによって、量子ドットのバンドギャップが狭くなり、発光波長はより長波長化して 1.3 μm の発光が観測された。今後、GaAs 基板上で長波長量子ドットと GaAs/AlAs DBR をを使った長波長面発光レーザーの実現が期待される。

文 献

- 1) H. Saito, K. Nishi, I. Ogura, S. Sugou and Y. Sugimoto: Appl. Phys. Lett., **69** (1996) 3140-3142.
- 2) H. Saito, K. Nishi, S. Sugou and Y. Sugimoto: Appl. Phys. Lett., **71** (1997) 590-592.
- 3) D. Huffaker, O. Baklenov, L. Graham, B. Streetman and D. Deppe: Appl. Phys. Lett., **70** (1997) 2356-2358.
- 4) J. Lott, N. Ledentsov, V. Ustinov, A. Egorov, A. Zhukov, P. Kop'ev, Zh. Alferov and D. Bimberg: Electron. Lett., **33** (1997) 1150-1151.
- 5) 斎藤英彰, 西 研一, 李 定植, 菅生繁男: 応用物理学会 10 年春予稿集, 1 (1998) p. 491.

(1998年6月3日受理)